Специальность 12.05.01 «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения» Методическое обеспечение дисциплины Б1.В.11 «Лазерная техника»



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске

Методическое обеспечение дисциплины

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА



Ст. преподаватель кафедры _ «15» апреля 2024 г.	подпись	Малышкин Василий Викторович
Заведующий кафедрой «Электроники и микропроцессорной техники»:		
«02» мая 2024 г.		



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске

Лабораторный практикум по дисциплине

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

Смоленск – 2021 г.



1. Цели лабораторного практикума

Лабораторный практикум по дисциплине «Лазерная техника» служит для практического подкрепления лекционного материала и привития навыков применения приборов с лазерами и методов измерений лазерного излучения.

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаб. А-107 «Лазерная техника» учебнолабораторного корпуса филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

Цель студента при работе в лаборатории по дисциплине «Лазерная техника» – отработка навыков работы с газовыми, твердотельными и полупроводниковыми лазерами.

2. Теоретическое введение и состав лабораторного оборудования

Целью работы является ознакомление с устройством и принципом работы газовых лазеров, а также приобретение навыков работы с ними.

Описание лабораторной установки

Лабораторный стенд включает CO₂ (рис. 1.1) и He-Ne (рис. 1.2) лазеры.

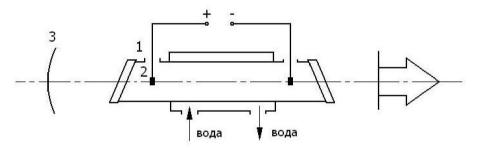


Рисунок 1.1 – Схема СО₂ лазера:

- 1- окна газоразрядной трубки;
- 2- газоразрядная трубка;
- 3- зеркала оптического резонатора.

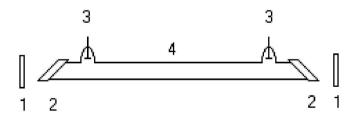


Рисунок 1.2 – Схема гелий - неонового лазера:

- 1- зеркала оптического резонатора;
- 2- окна газоразрядной трубки;
- 3- электроды;
- 4- газоразрядная трубка.

Целью работы является ознакомление с использованием лазера в качестве источника излучения в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) и методами определения дисперсионных свойств оптического волокна.



Описание лабораторной установки

Лабораторная установка (рис. 2.1) состоит из лазера, источника питания, фотоприемника, фокусирующей системы и осциллографа С1-94, предназначенного для измерения фотосигнала. Между фотоприемником и фокусирующей системой помещаются исследуемые волоконные световоды различной длины.

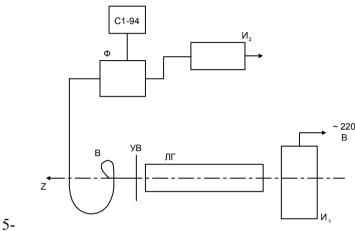


Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки:

 $Л\Gamma$ – ОКГ типа $Л\Gamma$ -52-2 или $Л\Gamma$ И-109; И1 – источник питания $Л\Gamma$ -52-2;

УВ – устройство ввода излучения в волокно; В – оптическое волокно;

Ф – фотоприемник; И2 – источник, подающий смещение на фотоприемник.

Целью работы является ознакомление с методами и приборами для электрооптической модуляции лазерного излучения.

Описание лабораторной установки

Лабораторный установка (рис. 3.1) состоит из He-Ne лазера, генерирующего излучение на λ = 0,63 мкм, оптического модулятора МЛ-102, источника напряжения ТВ-1, с которого подается управляющее напряжение на затвор приемника излучения ФД-5-155, источника постоянного напряжения, подающего напряжение смещения на ФД-5-155, и вольтметра В7-22A, регистрирующего сигнал с приемника.

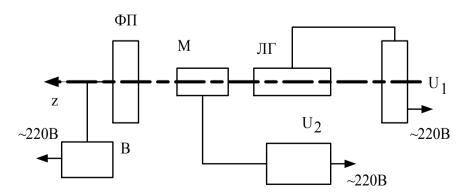


Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки:

 $J\Gamma$ – He - Ne лазер $J\Gamma$ -72; U_1 – источник питания $J\Gamma$ -72; M – модулятор MJ-102; U_2 – источник, обеспечивающий подачу напряжения смещения на модулятор;



$\Phi\Pi$ – фотоприемник $\Phi\Pi$ -155-5; B – вольтметр B7-22A

Схема электрооптического затвора приведена на рис. 3.2. Он состоит из двух кристаллов DKDP (1) и анализатора (2), пропускающего излучение, поляризованное по оси у, работающего на основании поперечного эффекта Поккельса.

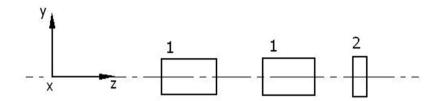


Рисунок 3.2 – Схема электрооптического затвора:

1 – кристалл DKDP; 2 – анализатор

Целью работы является измерений потерь в оптоволокие методом вносимых потерь

Описание лабораторной установки

Измерения затухания производится малогабаритным измерителем оптической мощности Photom 211B в сочетании с источниками оптического излучения Photom 364. Комплект предназначен для измерения оптической мощности и потерь в волоконно-оптических линиях связи. Photom 211B откалиброван на три длины волны 850, 1310 и 1550 нм, что позволяет проводить измерения как на одномодовых, так и на многомодовых линиях. Сменные адаптеры обеспечивают подключение различных типов коннекторов.

К основным простейшим методам измерения затухания относится: метод вносимых потерь (рис. 5.1).

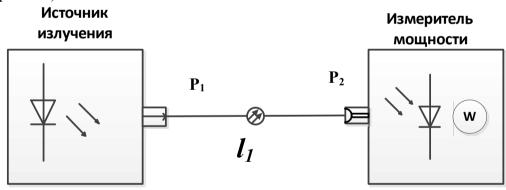


Рис. 5.1 - Функциональная схема измерений по методу вносимых потерь

В приведенной выше схеме на рис. 5.1 в целом обеспечиваются условия ввода оптического излучения в измеряемое волокно l_1 .

Затухание оптического волокна измеряется с помощью источника излучения и измерителя мощности, ваттметра (тестера). Свет от источника вводится в волокно и измеряется уровень оптической мощности (дБм) на ближнем P_1 и дальнем P_2 концах оптоволокна.

Разность между двумя измеренными таким образом уровнями мощности определяет затухание волокна $A_{\partial B} = P_2 - P_1$.

Считается, что для большинства случаев таких условий ввода вполне достаточно. Однако, после при соединении измеряемого волокна к выходу источника излучения, условия ввода излучения могут изменяться, поскольку при проведении измерений по рис. 5.1 свет из волокна, вследствие неточной юстировки или различий в геометрии сердцевин волокон, в измеряемое волокно может попасть не вся, а лишь часть мощности, вышедшей из источника излучения. Для того чтобы



снизить, а в некоторых случаях и полностью компенсировать такую погрешность, желательно схему рис. 5.1 несколько усложнить:

При измерениях методом вносимых потерь сначала измеряется оптическая мощность на выходе оптического волокна (эталонное волокно l_1).

Этот уровень мощности обозначен на рис. $5.2 P_1(дБм)$. Затем измеряемое волокно подключается между эталонным волокном и ваттметром и измеряется уровень мощности $P_2(дБм)$ на его выходе. Затухание оптоволокна определяется как разность между этими двумя уровнями мощности.

Вместе с источником излучения и ваттметром следует приобрести эталонные волокна.

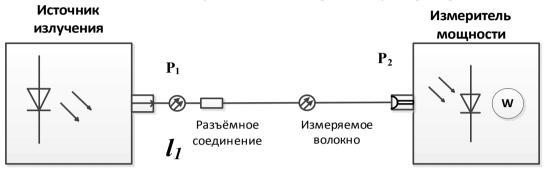


Рис. 5.2. Усовершенствованная схема калибровки измерителя.

При таком включении появляются разъемное соединение (оптическая розетка), которая вносит определенные паспортные потери. Эти потери могут быть впоследствии учтены и исключены из результатов измерений.

Цель работы заключается в ознакомлении с работой лазерного дальномера

Описание установки

Лазерный дальномер INSTRUMAXSNIPER 30 позволяет: измерять расстояния дистанционно; вычислять функции площади, объёма, а также производить косвенные измерения (по теореме Пифагора).

Принцип работы данного устройства заключается в следующем: дальномер посылает лазерный импульс к удалённому объекту, достигнув которого луч отражается, что в свою очередь и улавливает приёмник.

Не смотрите на лазерный луч. Лазерный луч может повредить глаза, даже если вы смотрите на него с большого расстояния. Не направляйте лазерный луч на людей или животных. Используйте прибор выше/ниже уровня глаз. Используйте прибор только для измерений. Не вскрывайте прибор.



Рисунок 2.1 - Устройство лазерного дальномера



1 - кнопка включения/измерения/трекинг/выбор ед. измерения; 2 -площадь/объём/косвенные измерения; 3 - стереть/выключить; 4 - лазерный указатель; 5 - детектор излучения; 6 - дисплей.

3. Перечень лабораторных работ и методические рекомендации по выполнению рабочего задания

Лабораторный практикум включает 4 лабораторных работ (по 4 часа).

Лабораторная работа № 1 Изучение элементов и узлов газовых лазеров

Лабораторная работа № 2 Исследование оптического волокна

Лабораторная работа № 3 Электрооптическая модуляция лазерного излучения

Лабораторная работа №5

Исследование затухания излучения полупроводниковых лазеров в волоконных световодах Лабораторная работа 6 Исследование работы лазерного дальномера

3. Контрольные вопросы

- 1. Принцип работы газовых лазеров.
- 2. Основные узлы газовых лазеров и их функциональное назначение.
- 3. Какие факторы определяют частоту генерации лазера?
- 4. Как влияет давление газовой смеси на мощность, генерируемую газовым лазером?
- 5. Сравнительная характеристика Не-Ne и CO₂ лазеров.
- 6. От чего зависит коэффициент полезного действия газового лазера?
- 7. Какие зеркала используют для резонатора He-Ne лазера и как они влияют на длину волны генерируемого излучения?
- 8. Устройство и основные параметры ВОЛС.
- 9. Устройство полупроводниковых лазеров.
- 10. Какие особенности полупроводниковых лазеров обусловили их широкое применение в ВОЛС?
- 11. Чем ограничены частоты модуляции мощности инжекционных лазеров?
- 12. Перечислите основные преимущества ВОЛС.
- 13. Классификация методов модуляции лазерного излучения.
- 14. Основные рабочие параметры модуляторов.
- 15. Сравните электрооптический и электроакустический методы модуляции лазерного излучения.
- 16. Чем отличаются продольный и поперечный эффекты Поккельса?
- 17. Что такое полуволновое напряжение?
- 18. От чего зависит глубина модуляции, обеспечиваемая электрооптическим модулятором?
- 19. Из чего состоят потери оптического кабеля?
- 20. Какой метод измерения затухания является наиболее простым?
- 21. Дайте сравнительную оценку различных методов измерения потерь в ОВ.
- 22. На какой длине волны затухание минимально:850, 1300 или 1550 нм? Почему?
- 23. Опишите метод измерения потерь в волокне с помощью измерителя мощности.
- 24. Виды лазерных дальномеров и их различия.
- 25. Принцип работы импульсного лазерного дальномера.
- 26. Принцип работы фазового лазерного дальномера.
- 27. Преимущества и недостатки лазерных дальномеров.
- 28. Для чего нужна визирная пластина?
- 29. Технические характеристики дальномера, используемого в работе.